

Tekislik o'lchagich FT-17



- Tashqi diametri $\phi 130$ mm gacha bo'lgan namunalarni o'lchash mumkin (tekislik uchun $\phi 100$ mm gacha)
- Vafilar (kremniy, birikma, oksid yoki shisha), metall bo'laklar, disklar (alyuminiy yoki shisha) yoki foydalanuvchi belgilagan shakldagi detallar uchun
- Ko'zguli/ko'zgusiz sirtlar, shaffof, teshikli yoki nostandart namunalar uchun
- Turli namunalar lazerli qiya tushish interferometrida olingan interferensiya yo'llarini faza siljitish usuli bilan tahlil qilish orqali raqamli o'lchanadi

Texnik xususiyatlari

O'lchanadigan namuna o'lchami	Tashqi diametri $\phi 130$ mm gacha (tekislikni o'lchash uchun $\phi 100$ mm gacha)
Qo'llaniladigan namunalar	Vafilar (kremniy, birikma, oksid yoki shisha), metall bo'laklar, disklar (alyuminiy yoki shisha) yoki foydalanuvchi belgilagan shakldagi detallar
Sirtlar	Ko'zguli / ko'zgusiz sirt, shaffof namunalar, teshikli namunalar, nostandart namunalar
O'lchash printsipi	Lazerli qiya tushish interferometri; interferensiya yo'llari fazani siljitish usuli bilan tahlil qilinadi; original faza siljitish usuli ko'p interferensiya yo'llariga qo'llaniladi
O'lchash	Lazer nuri bilan butun sirtni tahlil qilish orqali ma'lumotlarni tez olish; natijalar o'lchangan qiymatlar, kontur xaritasi, umumiy ko'rinish, kesim ko'rinishi va boshqalar shaklida ko'rsatiladi
Shaffof namunalar	Orqa sirt interferensiyasi minimallashtirilgan holda tahlil qilinadi va o'lchanadi
Boshqaruv / tahlil	Tizim Windows platformasida ishlaydigan maxsus analizator orqali boshqariladi; natijalarni chekka chiqarib tashlash diapazoni o'zgarishi va shunga o'xshash omillarni hisobga olib qayta hisoblash mumkin
Kalibrlash	Maxsus kalibrlash talab qilinmaydi; ishga tushirishdan oldin mijozning etalon namunalari bilan tekshirish tavsiya etiladi
Qo'shimcha imkoniyatlar	Vaffli, disk, kvadrat va foydalanuvchi belgilagan shakldagi namunalarni o'lchash uchun turli dasturlar

Ishlab chiqaruvchi: NIDEK CO., LTD. (Yaponiya) — www.nidek-intl.com

To'liq katalog va narx so'rash: medkatalog.vercel.app